

## JPCA Show 2015 出展のお知らせ（日本電産リード）

2015年5月27日

2015年6月3日(水)～5日(金)、東京ビッグサイトにて開催されます「JPCA Show 2015」に出展致します。本年のJPCA Showでは、半導体パッケージ向け検査装置「GATS-6310」や、フレキシブル基板向け通電検査装置「NRFEIS-3045A」の実機展示をはじめ、光学系検査技術や車載部品向け検査装置など、多岐に渡る検査ソリューションをご提案いたします。性能がさらに向上了したテスターや、高精度治具の製品展示も行いますので、万障お繰り合わせの上、ご来場ください。

### 【主な展示内容】

- ・半導体パッケージ検査装置「GATS-6310」
- ・プリント基板向け検査装置「STARREC M6 II W/SW」
- ・高速/高精度テスター「R-6510is」
- ・光学式外観検査装置「RSH-S230T」、「RWi-300」
- ・高精度検査治具 同軸 MEMS プローブ、15 um プローブ治具、ユニバーサル治具
- ・フレキシブル基板向け検査装置「NRFEIS-3045A」
- ・車載向けデータロガー「Trend Coder」 他

是非、弊社のブースにお立ち寄り下さい。

会場：東京ビッグサイト 東5ホール

会期：2015年6月3日(水)～5日(金)

展示ブース：5C-04

公式HP：<http://www.jpca-show.com/show2015/index.html>